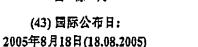
(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织 閨 脉 局





(10) 国际公布号: WO 2005/075131 A1

(51) 国际分类号7:

B22D 11/04

(21) 国际申请号:

PCT/CN2004/001063

(22) 国际申请日:

2004年9月20日(20.09.2004)

(25) 申请语言:

中文

(26) 公布语言:

中文

(30) 优先权:

200410015897.1

2004年1月17日(17.01.2004) CN

- (71) 申请人(对除美国以外的所有指定国): 宝山钢铁股份有限公司(BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.) [CN/CN]; 中国上海市宝山区畲锦路果园, Shanghal 201900 (CN).
- (72) 发明人;及 (75) 发明人/申请人(仅对美国): 徐荣军(XU, Rongjun) [CN/CN]; 対成(LIU, Xiao) [CN/CN]; 孝永全(LI, Yongquan) [CN/CN]; 祖健(CUI, Jian) [CN/CN]; 中国上海市孟山区富锦路栗园, Shanghai 201900
- (74) 代理人: 上海专利商标事务所(SHANGHAI PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE); 中国上海市桂平 路435号, Shanghai 200233 (CN)。

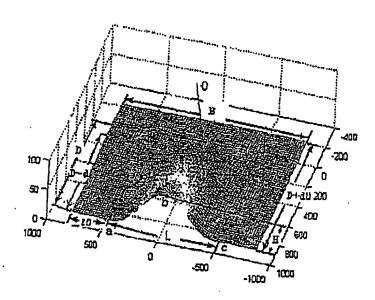
- (81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, C2, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
- (84) 指定闽(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 改亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, 欧斯专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CL, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

本国际公布:

包括国际检索报告。

所引用双字母代码和其它缩写符号,请参考刊登在每期 PCT公报期刊超始的"代码及缩写符号简要说明"。

- (54) Title: WATER-COOLING MOLD FOR METAL CONTINUOUS CASTING
- (54) 发明名称: 一种水冷的金属连铸结晶器



(57) Abstract: The present invention discloses a water-cooling mold for metal continuous casting. The mold includes two narrow water-cooling copper plates and two broad water-cooling copper plates. The upper part of the mold is pouring area, and the lower pad of it is the mold cavity. The form of pouring area is shrunk from the form of hooper to the form of mold cavity, i.e. the form of casting biller. The inside surface of narrow copper plate is a smooth plane. The inside surface of the broad copper plate is a curved plane in pouring area, and is a smooth plane in mold cavity. The curve part and the plane part of the broad copper plate are continuous and smooth. [见续页]

2005/075131

WO 2005/075131 A1

(57) 摘要

本发明涉及一种水冷的金属连铸结晶器,由左右对称布置的两块窄面水冷铜板和前后对称布置的两块宽面水冷铜板组成:所述连结晶器的内腔上部为浇注区,下部为形腔区,其浇注区自上而下沿浇注方向呈漏斗形逐渐收缩成形腔区的形状,即铸坯的形状;窄面水冷铜板的内腔面为光滑平面;宽面水冷铜板的内腔面在所述浇注区部分为曲面;在所述形腔区部分为平面,所述的宽面水冷钢的内腔面的曲面部分和平面部分为连续光滑表面。采用本发明技术的结晶器产品铸坯表面质量好,消除铸坯表面缺陷、最大可能减少结晶器非均匀磨损、延长结晶器的使用寿命。

PCT/CN2004/001063

·种水冷的金属连**换220 Bec'd PCT/PTO 13 JUL 2006**

技术领域

本发明涉及一种水冷的金属连铸结晶器,具体地说,涉及适用于金属薄 板坯连续铸造的水冷的金属连铸结晶器。

背景<u>技术</u>

薄板坯连铸结晶器的铜板曲面部分的形状尺寸主要由铸坯的横断面、瓷 注水口形状尺寸和浇注水口的浸入深度确定。

由于薄板坯连铸结晶器宽面铜板形状为曲面,所以在浇注方向上不仅发 生了铸坯横截面的缩小,同时也发生了铸坯横截面的变形。因此与常见的平 行板连铸结晶器不同的是, 坯壳在经过连铸结晶器铜板曲面部分时被迫承受 附加变形,这可能造成铸坯缺陷。

众所周知,与平板式连铸结晶器其铸坯收缩通过连铸结晶器窄面铜板的 倾斜或称调整锥度得到补偿有所不同,在由带有曲面形状的铜板组成的连铸 结晶器中,沿浇注方向的收编曲线是非常重要的。可以通过设训一连铸结晶 器铜板曲面的水平或正直轮廓进行分配铸坯所承受的变形以抑制铸坯缺陷的 形成。

连铸结晶器内腔的核剖面轮廓曲线的周长在浇注方向的收缩率必须等于 或稍小于坯壳的凝固收缩率。如果其大于坯壳的凝区收缩率,则坯壳必须承 受附加变形,也无法保证坯壳和连铸结晶器壁之间的均匀接触,出现了坯壳 制度过高或过低的区域,坯壳出现裂纹缺陷的可能性增加,或者使拉坯阻力 过大,甚至把坯壳拉断、导致连铸结晶器过度的不均匀磨损,降低连铸结晶 器铜板的使用寿命。如果其远小于还壳的凝固收缩率,在连铸结晶器内壁与 坯壳之间形成过大的间隙,增加传热热阻,使本已凝固的坯壳受再加热而熔 化,从而因热应力而引起缺陷。

中国专利 CN95106714.1 及欧洲专利 EP0552501 及德国专利 DE3907351A1 公开几种连续铸造薄板坯用连铸结晶器,宽面水冷铜板的上部分为倾斜的光 滑曲面,下部分为垂直平面;连铸结晶器的上部分为漏斗形浇注区,下半部

PCT/CN2004/001063

分为漏斗形腔区。宽面的水平横截面曲线由彼此相切的三段内凹外凸弧线组成(三段圆弧外侧有与之相切的直线段或没有);三段弧线中各点的曲率半径自上而下逐渐增大。

中国专利 CN98126914. 1 与 CN98125062.9 公开了几种连续铸造薄板坯用连铸结晶器的浇口形状,主要考虑了在连铸结晶器宽面铜板内腔水平轮廓预定的情况下,通过设计垂直轮廓改善连铸结晶器在浇注方向上的收缩曲线。规定自连铸结晶器上口至连铸结晶器下口平行段可以是凸或凹、凸转换的曲线,该曲线由圆弧形曲线或三角形曲线(如正弦曲线)构成。

如上所述的薄板坯连铸结晶器,尽管分别考虑了连铸结晶器内腔水平方向和垂直方向轮廓曲线的光滑,但仅在一阶导数情况下连续(即曲线与曲线相切、曲线与直线相切),这些切点处仍然为奇异点即应力集中点。坯壳在连铸结晶器中凝固收缩及向下运动时,仍不可避免的受到应力,致使证壳产生裂纹。

现有的漏斗型连铸结晶器存在以下问题:

- 1. 薄板坯的水平方向和垂直方向都存在着应力。
- 2. 因连铸结晶器内腔形状对凝固坯壳产生应力而产生坯壳表面裂纹缺陷, 裂纹缺陷出现率高达 2% (纵裂及横裂)。
- 3. 由于薄板坯的水平方向和垂亘方向都存在应力,致使连铸钢种受到限制,如不能生产包晶钢。
 - 4. 连铸结晶器局部不均匀磨损,降低其使用寿命。
 - 5. 较面的连何结晶器使用成本。

发明内容

本发明的目的在于提供一种水冷的金属连铸结晶器,以克服凝固坯壳收缩不够均匀、应力集中的技术问题,使之达到铸坯表面质量好,消除铸坯表面缺陷、减少连铸结晶器非均匀磨损、延长连铸结晶器的使用寿命。

针对上述目的, 本发明的技术方案如下:

一种水冷的金属连铸结晶器,由左右对称布置的两块窄面水冷铜板和前后对称布置的两块宽面水冷铜板组成;所述连结晶器的内腔上部为浇注区,

PCT/CN2004/001063

下部为形腔区, 其瓷注区自上而下沿瓷注方向呈漏斗形逐渐收缩成形腔区的 形状,即铸坯的形状;窄面水冷铜板的内腔面为光滑平面;宽面水冷铜板的 内腔面在所述绕注区部分为曲面; 在所述形腔区部分为平面, 所述的宽面水 冷钢的内腔面的曲面部分和平面部分为连续光滑表面;该连铸结晶器的顶面 中心点 01 (参阅图 1) 为中心轴线与浇注区顶面的交点; 所述的宽面水冷铜板 的内腔面的曲面部分是由这样的一些点 P 组成的,该点 P 是两条曲线,曲线 1 和曲线 2 的交点,其中曲线 1 位于沿该连铸结晶器中心轴线的不同高度的水 平横截面上,左右对称,该曲线的最高点离中心轴线的距离为 H+h,该曲线 的最低点离中心轴线的距离为 h; 曲线在靠近所述的左右布置的窄面水冷铜板 的两端为直线段,该直线段长度为 1_0 ,中间为曲线段,该曲线段的宽度为 L, 其两端点分别为点 p 和点 q; 曲线 2 位于平行于窄面水冷铜板的纵截面上, 其 上部为一倾斜直线段、中间为一曲线段,他们的交点为点 m,斜率为 k,最下 面为平行于中心轴线的垂直直线段,该直线段长度为 d_o,其与前述曲线段的 交点为点 n, 在所述连铸结晶器中, 曲线 2 的总高度为 D+d₀, 点 m 与点 n 之 间的距离以在中心轴线上的投影长度计算则为 d; 当选用图 3 中的 O 为坐标原 点时, 其中, 曲线1满足

方程 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_{i}X^{i}$,其中 n 最小值为 6, $a_{i}=f_{i}$ (H, L); f_{i} 满足 p,q 两点处二阶导

数连续: 其中曲线 2 满足方程 $f(z)=\sum_{j=0}^{n}b_{j}Z^{j}$,,其中最小值为 5, $b_{j}=f_{1}$ (D,d,

k) f, 满足 m,n 两点处二阶导数连续。

与现有技术相比,本发明有如下优点:

- 1. 由于连铸结晶器宽面铜板内腔曲面形状包括平面部分和曲面部分在任意一点的曲率连续变化,因此避免了坯壳在运动变形和收缩过程中产生局部的应力集中。
- 2. 由于每个宽面水冷铜板上部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同高度的水平横截面轮廓曲线总长度自上而下方向逐渐减少,且与坯壳的凝固收缩保持一致,使凝固坯壳的变形阻力更小。
 - 3. 该连铸结晶器用于金属连铸时坯壳不容易出现裂纹。

PCT/CN2004/001063

- 4. 该连铸结晶器用于金属连铸时连铸结晶器铜板不容易产生不均匀磨 损,可处长连铸结晶器板使用寿命。
- 5. 该连铸结晶器不仅适用于浇注一般的钢材,还适合于浇注凝固过程中收缩过渡的包晶型钢和奥氏体不锈钢。

附图说明

- 图 1 为金属连铸结晶器俯视图;
- 图 2 为金属连铸结晶器侧视图;
- 图 3 为本发明金属连铸结晶器宽面铜板内腔曲面形成网格图;
- 图 4 为本发明金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿水平方向曲线图(任一截面):
- 图 5 为本发明金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿水平方向曲线(对应于图 4 中曲线)一阶导数曲线图。其一阶导数在整个图形上连续变化;
- 图 6 为本发明金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿水平方向曲线(对应于图 4 中曲线)二阶导数曲线图。其二阶导数在整个图形上连续变化:
- 图 7 为本发明金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿水平方向曲线(对应于图 4 中曲线)曲率变化曲线图。其曲率在整个图形上连续变化;
- 图 8 为本发明金属连铸结晶 器宽面铜板内腔沿垂直方向曲线图(任一截面);
- 图 9 为本发明金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿垂直方向曲线(对应于附图 8 中曲线)一阶导数曲线图;其一阶导数在整个图形上连续变化;
- 图 10 为本发明金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿垂直方向曲线(对应于图 8 中曲线) 二阶导数曲线图;其二阶导数在整个图形上连续变化;
- 图 11 为本发明金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿垂直方向曲线(对应于图 8 中曲线) 曲率变化曲线图; 其收率在整个图形上连续变化;
- 图 12 为本发明金属连铸结晶器内腔轮廓加线(沿连铸结晶器不同高度) 弧线与直线段的差值:
 - 图 13 现有连铸结晶器与连铸结晶器上口曲线对比(水平方向):
 - 图 14 现有连铸结晶器与连铸结晶器上口曲线一阶导数对比(水平方向);

PCT/CN2004/001063

→ Fax Central

- 图 15 现有连铸结晶器与连铸结晶器上口曲线二阶导数对比(水平方向);
- 图 16 现有连铸结晶器与连铸结晶器上口曲线曲率对比(水平方向);
- 图 17 现有连铸结晶器与连铸结晶器中心曲线对比 (垂直方向);
- 图 18 现有连铸结晶器与连铸结晶器中心曲线一阶导数对比(垂直方向);
- 图 19 现有连铸结晶器与连铸结晶器中心曲线二阶导数对比(垂直方向);
- 图 10 现有连铸结晶器与连铸结晶器中心曲线曲率对比(垂直方向);
- 图 21 连铸结晶器水平截面坐标系第一图;
- 图 22 连铸结晶器垂直截面坐标系第一图;
- 图 23 连铸结晶器水平截面坐标系第二图。

图中标号和符号说明

- 1、2一宽面水冷铜板
- 3、40一窄面水冷铜板
- 5一浇注区
- 6一浸入式水口
- 7一下部形腔区
- θ-倾斜曲面最大倾角

具体实施方式

为了更好地理解本发明的方法、特点及效果,现通过以下较佳实施例并 配合附图进行说明。

参阅图 1 和图 2,本发明金属连铸结晶器由两块彼此和对的宽而水冷铜板 1、2 和两块窄面水冷铜板 3、4 组成;两块宽而水冷铜板 1、2 分上、下两部分:下部分为相互平行并相隔一定距离的垂直平面(即宽而水冷铜板 1、2 下部分的平面部分),该垂直平面也可没有;上部分为向上敞开向外展宽的倾斜曲面,倾斜曲面最大倾角θ小于 12°。两块窄面水冷铜板 2、4 为彼此相对放置的平面,由此组成连铸结晶器上部漏斗形浇注区 5 和下部形腔区 7;还有浸入式水口 6。

每个宽面水冷铜板 1、2 上部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同高度的水平

PCT/CN2004/001063

横截面轮廓曲线,由中间的一段曲线段和与曲线段两端相连的直线段构成,曲线段两端相连的直线段也可以没有。在上述整个水平横截面轮廓曲线上(包括直线段部分)该条曲线的一阶导数连续变化、二阶导数连续变化、曲率连续变化。每个宽面水冷铜板 1、2 中部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同水平位置的垂直横截面轮廓曲线,由中间的一段曲线段和与曲线段上端相连的倾斜直线段和下端相连的垂直直线段构成,连铸结晶器下部的垂直直线段也可以没有。在上述整个垂直横截面轮廓曲线上(包括直线段部分)该条曲线的一阶导数连续变化、二阶导数连续变化、曲率连续变化。即整个连铸结晶器宽面铜板 1、2 内腔曲面形状包括曲面部分和平面部分在任意一点曲率连续变化。每个宽面水冷铜板 1、2 上部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同高度的水平横截面轮廓曲线总长度自上而下方向逐新减少,且与坯壳的凝固收缩保持一致。

下面详细说明本发明的连铸结晶器宽面水冷铜板表面的形状及确定方 法。

参阅图 3,abcdef 所包围的区域为连铸结晶器宽面铜板的曲面部分,其余部分为平面部分;acgf 所包围的区域为连铸结晶器宽面铜板的沿连铸结晶器 垂直方向用直线构成的曲面部分;gdef 所包围的区域为连铸结晶器宽面铜板的沿连铸结晶器垂直方向用曲线构成的曲面部分。H为连铸结晶器最大开口高度,L为连铸结晶器开口宽度,D为漏斗曲面沿连铸结晶器垂直方向结束时的最大高度,D一d为沿连铸结晶器垂直方向用直线构成漏斗曲面的高度,D+do为连铸结晶器总高度,B为连铸结晶器的总宽度。为了制造工艺的方便,在确定宽面水冷铜板的表面形状时,选定图中 de 的中点 O 作为坐标原点。要求解该三维模型函数,可将其转化为二维函数求解,然后进行叠加处理。

连铸结晶器水平方向轮廓曲线,建立如图 4 和图 21 所示的坐标系。每个宽面水冷铜板上部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同高度的水平横截面轮廓曲线,由中间的一段曲线段和与曲线段两端相连的直线段构成。坐标原点取图中位置,即 x 方向取地线段沿 x 方向开口的 1 / 2 位置的声线与 y 方向取的线段两端相连直线均交点为坐标原点。该方程所受的约束条件为,曲线与直线相连的两端 (p 与 q 点),其 y 方向取值与直线段相同,且其一阶导数与二阶导数与直线段相同,曲线段沿 x 方向开口的 1 / 2 处,y 方向取得最大值 H:

② 011/037 P.11

WO 2005/075131

PCT/CN2004/001063

且一阶导数为 0: 如工艺上要求沿 x 方向开口跨度 L 为 900, y 方向取得最大值 H 为 50。根据如上约束条件,可得到连铸结晶器上口水平方向轮廓曲线公式 $y=-6.02\times10^{-15}x^6+3.66\times10^{-9}$ $x^4-7.41\times10^{-4}x^2+50$ 的形式。从而使每个宽面水冷铜板上部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同高度的水平根截面轮廓曲线(包括直线部分),其曲率连续变化,即在曲线与直线相连点的曲率相等。

建立如图 8 和图 22 所示的坐标系,每个宽而水冷铜板中部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同水平位置的垂亘横截面轮廓曲线,由中间的一段曲线段和与曲线段上端相连的倾斜直线段和下端相连的垂亘直线段构成。坐标原点取图中位置,即以曲线段的下端为原点。该方程所受的约束条件为,曲线与直线相连的两端(m与n),其y方向取值与直线段相同,且其一阶导数与二阶导数与直线段相同。漏斗总深度 D 取值 700mm,漏斗直线段结束时的深度 d 取值 100mm,假定直线段结束时漏斗沿 y方向高度为 kf(x),连铸结晶器上沿y方向高度为 f(x),k 取值 0.12 如 f(x)取连铸结晶器上沿曲线中心的最大值 50mm,得到连铸结晶器漏斗部分中心部位垂直方向曲线段的公式为 y=1.40×10⁻⁹z⁵-3.87×10⁻⁷z⁴+3.07×10⁻⁵z³的形式及与曲线段上端相连的倾斜直线段的方程为 y=7.33×10⁻²z-1.33。从而使每个宽面水冷铜板中部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同水平位置的垂直横截面轮廓曲线(包括直线部分),其曲率连续变化。

如果建立不同的坐标系,上述求解最终得出的函数形式会发生变化。但该函数形式仍然符合如下函数关系,即 $y=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5+a_6x^6$, $y=y=b_0+b_1z+b_2z^2+b_3z^3+b_4z^4+b_5z^5+b_6z^6$ 。现仅以每个宽面水冷铜板中部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同水平的模截面轮廓曲线来建立不同的坐标系求解为例,进行说明。参阅图 23 建立坐标系,y方向最大值 H 为 50,沿 x 方向开口跨度 L 为 900。根据曲线与两直线交点(p 及 q 点)的二阶导数连续的约束条件,得到公式= $y-6.02\times10^{-15}x^6+1.66\times10^{-11}x^5-1.46\times10^{-8}x^4+4.39\times10^{-6}x^3$ 。

通过上述详细说明以及结合附图进行的对比可知,轮廓曲线如果满足了二阶导数连续这个条件,则连铸结晶器的性能有很大提高。同样,还可以要求轮廓曲线满足三阶导数、四阶导数甚至更高阶导数连续,从而可以确定更高阶次的多项式作为轮廓曲线中曲线部分的方程。现仅以每个宽面水冷铜板

PCT/CN2004/001063

中部漏斗部分内腔沿连铸结晶器不同水平的横截面轮廓曲线与直线相连处(p及 q点) 满足三阶导数连续为例,进行说明。参阅图 4 和图 21 建立坐标系,y方向最大值 H 为 50,沿 x 方向开口跨度 L 为 900。根据曲线与两直线交点(p及 q点)处的三阶导数连续的约束条件,得到公式 $y=2.97\times10^{-20}x^8-2.41\times10^{-14}x^4+7.32\times10^{-9}x^4-9.88\times10^4x^2+50$ 。

参阅图 4, 图中 H1~H4 为连铸结晶器不同高度情况下的开口度。该图形为由中间的一段曲线段和两端与之相连的直线段构成,曲线两端相连的直线段也可以没有。若直线段没有,曲线确定方法仍然可以按照上述方法,只要虚拟两端的直线段就可以了。

参阅图 5,本发明的金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿水平方向曲线(对应于图 4 中曲线)一阶导数曲线在整个图形上连续变化。

参阅图 6,本发明的金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿水平方向曲线(对应于图 4 中曲线)二阶导数曲线在整个图形上连续变化。

参阅图 7,本发明的金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿水平方向曲线(对应于图 4 中曲线)的曲率在整个图形上连续变化。

参阅图 8, 图中 L1-L4 为连铸结晶器水平方向不同的位置。该图形为由中间的一段曲线段和与曲线段上端相连的倾斜直线段和下端相连的垂直直线段构成,与曲线下端相连的连铸结晶器下部的垂直直线段也可以没有。若该直线段没有,曲线确定方法仍然可以按照上述方法,只要虚拟这端的垂直直线段就可以了。

参阅图 9, 本发明的金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿垂直方向曲线(对应于图 8 中曲线)一阶导数在整个图形上连续变化。

参阅图 10,本发明的金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿垂直方向曲线 (对应于图 8 中曲线) 二阶导数在整个图形上连续变化。

参阅图 11,本发明的金属连铸结晶器宽面铜板内腔沿垂直方向曲线(对应于图 8 中曲线)曲率变化在整个图形上连续变化。

参阅图 12,本发明的金属连铸结晶器内腔轮廓曲线(沿连铸结晶器不同高度)弧线与直线段的差输宽面弧线总长度自上而下逐渐减少,且沿连铸结晶器高度方向水平根城而轮廓曲线长度变化为白线形的不均匀收缩,与坯壳

PCT/CN2004/001063

的凝固收缩保持一致。

再根据图 13,现有连铸结晶器与连铸结晶器上口曲线水平方向的对比,图 14,现有连铸结晶器与连铸结晶器上口曲线水平方向一阶导数对比,图 15,现有连铸结晶器与连铸结晶器上口曲线水平方向二阶导数对比,图 16,现有连铸结晶器与连铸结晶器上口曲线水平方向曲率对比;以及图 17,现有连铸结晶器与连铸结晶器中心曲线垂直方向对比,图 18,现有连铸结晶器与连铸结晶器中心曲线垂直方向一阶导数对比,图 19,现有连铸结晶器与连铸结晶器中心曲线垂直方向二阶导数对比,图 20,现有连铸结晶器与连铸结晶器中心曲线垂直方向曲率对比后,可以看出,现有连铸结晶器内腔曲面曲线仅一阶导数连续;而本发明的连铸结晶器内腔曲面曲线一阶导数、二阶导数都连续,这就解决了如前所述的技术问题。

优选地,连铸结晶器上口水平横截面轮廓曲线长度与曲线两端相连的长度之比为 1.02-1.15 之间。且沿连铸结晶器高度方向水平横截面轮廓曲线长度变化为曲线形的不均匀收缩。

优选地,两块窄面水冷铜板 3、4上口宽度与下口宽度之比为 1.0-1.05。 实施本发明时,首选按照本发明连铸结晶器的形状和尺寸要求,分别将 两块宽面水冷铜板和两块窄面水冷铜板加工好,之后,按照宽面水冷铜板与 窄面水冷铜板的位置要求,将四块水冷铜板装配在一起,即成为本发明所述 的连铸结晶器。

需要注意的是,以上所述的,仅为本发明的较佳实施方式之一,并非用以限定本发明的范围,即几是依据本发明申请的权利要求书及说明书内容所作的简单、等效变化与修饰,皆落入本发明专利的保护范围。

PCT/CN2004/001063

权 利 要 求

1. 一种水冷的金属连铸结晶器,由左右对称布置的两块窄面水冷铜板和前后对称布置的两块宽面水冷铜板组成: 所述连结晶器的内腔上部为浇注区,下部为形腔区,其浇注区自上而下沿浇注方向呈漏斗形逐渐收缩成形腔区的形状,即铸坯的形状; 窄面水冷铜板的内腔面为光滑平面; 宽面水冷铜板的内腔面在所述浇注区部分为曲面; 在所述形腔区部分为平面, 所述的宽面水冷钢的内腔面的曲面部分和平面部分为连续光滑表面; 该连铸结晶器的顶面中心点 01 为中心轴线与浇注区顶面的交点;

其特征在于: 所述的宽面水冷铜板的内腔面的曲面部分是由这样的一些点 P组成, 该点 P是两条曲线, 曲线 1 和曲线 2 的交点,

其中曲线 1 位于沿该连铸结晶器中心轴线的不同高度的水平横截面上, 左右对称,该曲线的最高点离中心轴线的距离为 H+h,该曲线的最低点离中 心轴线的距离为 h;曲线在靠近所述的左右布置的窄面水冷铜板的两端为直线 段,该直线段长度为 1₀,中间为曲线段,该曲线段的宽度为 L,其两端点分别 为点 p 和点 q;

曲线 2 位于平行于窄面水冷铜板的纵截面上,其上部为一倾斜直线段、中间为一曲线段,他们的交点为点 m,斜率为 k,最下面为平行于中心轴线的垂直直线段,该直线段长度为 d_0 ,其与前述曲线段的交点为点 n,在所述连铸结晶器中,曲线 2 的总高度为 $D+d_0$,点 m 与点 n 之间的距离以在中心轴线上的投影长度计算则为 d;

其中,曲线 1 满足方程 $f(x)=\sum_{i=0}^n a_i X^i$,其中 n 最小值为 6, $a_i=f_i$ (H,L); f_i

满足 p,q 两点处二阶导数连续;

其中曲线 2 满足方程 $f(z)=\sum_{j=0}^{n}b_{j}Z^{j}$,,其中最小值为 5, $b_{j}=f_{i}$ (D,d,k) f_{i} 满足 m,n 两点处二阶导数连续。

2. 如权利要求 1 所述的水冷的金属连铸结晶器, 其特征在于, 所述 10 为

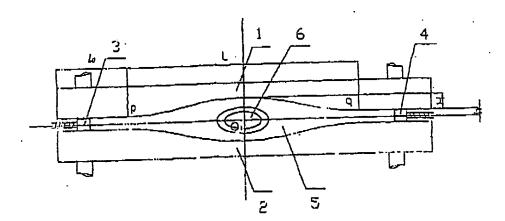
WO'2005/075131

PCT/CN2004/001063-

0.

- 3. 如积利要求 2 所述的水冷的金属连铸结晶器, 其特征在于, 所述 d₀为 0。
- 4. 如权利要求 1 至 3 中任一权利要求所述的水冷的金属连铸结晶器,其特征在于,连铸结晶器水平方向横截面轮廓曲线的曲线部分方程为: $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5+a_6x^6$ 。
- 5. 如权利要求 $1 \subseteq 3$ 中任一权利要求所述的水冷的金属连铸结晶器,其特征在于,连铸结晶器垂直方向纵截面轮廓曲线的曲线部分方程为: $f(z)=b_0+b_1z+b_2z^2+b_3z^3+b_4z^4+b_5z^5$ 。
- 6. 如权利要求 1 至 3 中任一权利要求所述的水冷的金属连铸结晶器,其特征在于,p,q两点处三阶以上导数连续。
- 7. 如权利要求 1 至 3 中任一权利要求所述的水冷的金属连铸结晶器,其特征在于, m, n 两点处三上导数连续。
- 8. 如权利要求 1 所述的水冷的金属连铸结晶器, 其特征在于, 连铸结晶器上口水平横截面轮廓曲线长度与曲线两端相连的长度之比为 1.02-1.15 之间, 且沿连铸结晶器高度方向水平横截面轮廓曲线长度变化为曲线形的不均匀收缩。
- 9. 如权利要求 1 所述的水冷的金属连铸结晶器, 其特征在于, 每个宽面水冷铜板向上张开向外展宽的倾斜面的最大倾斜角小于 12°。
- 10. 如权利要求 1 所述的水冷的金属连铸结晶器, 其特征在于, 两块窄面水冷铜板上口宽度与下口宽度之比为 1.0-1.05。

WO 2005/075131



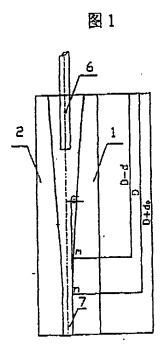


图 2

PCT/CN2004/001063

WO 2005/075131

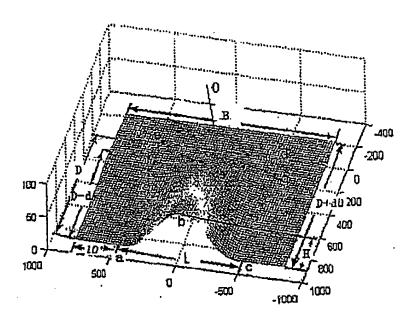


图 3

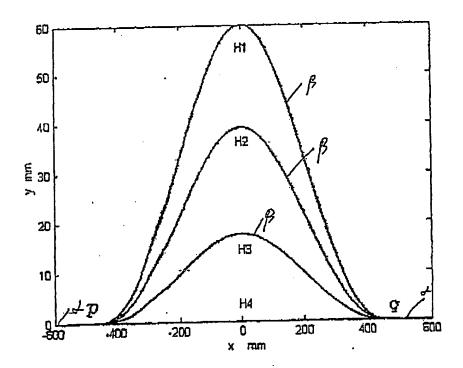
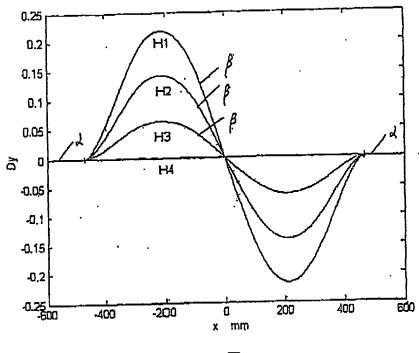
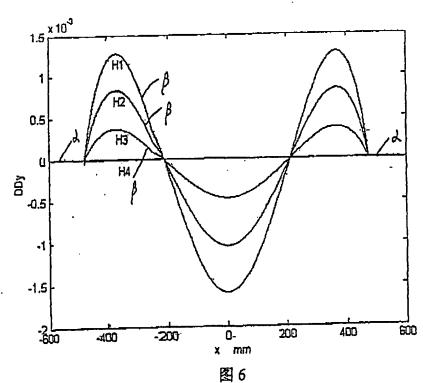
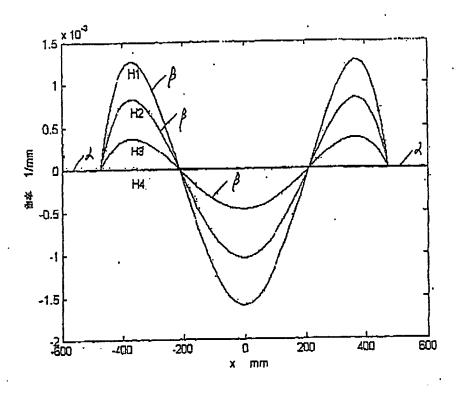


图 4

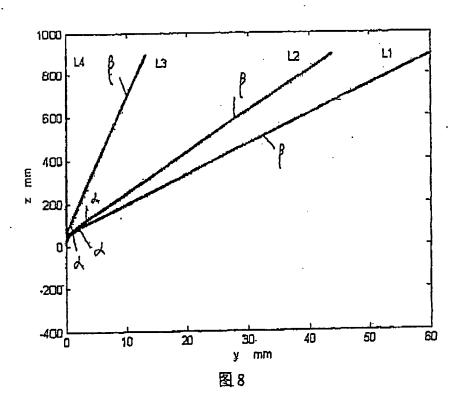




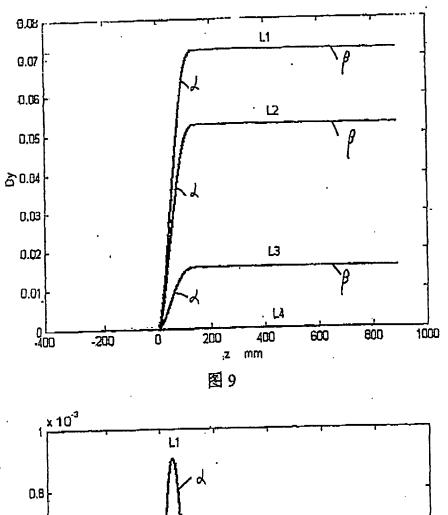


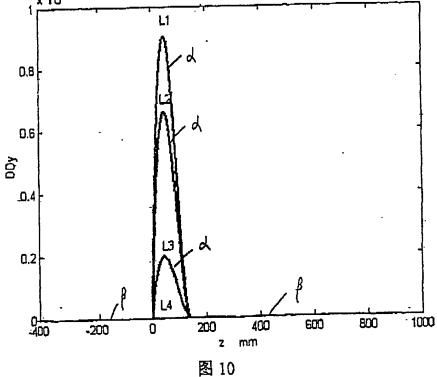






WO_2005/075131





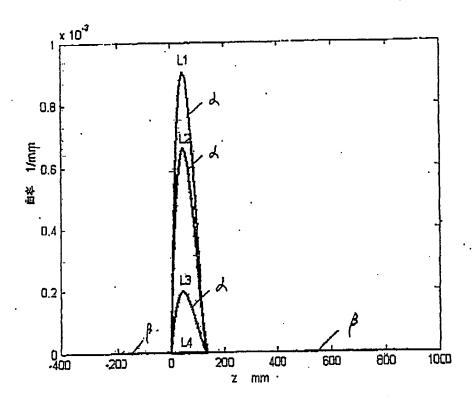


图 11

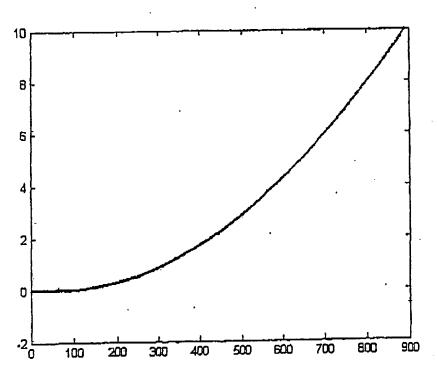
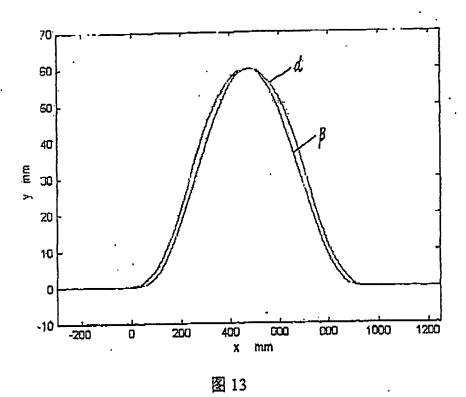
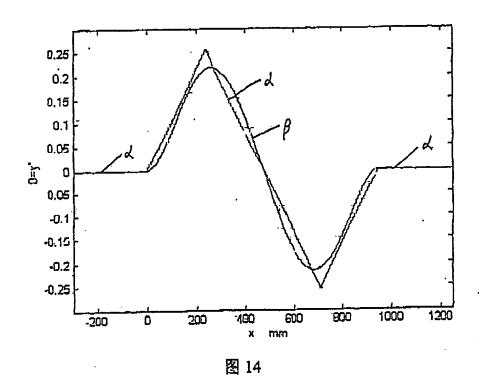


图 12





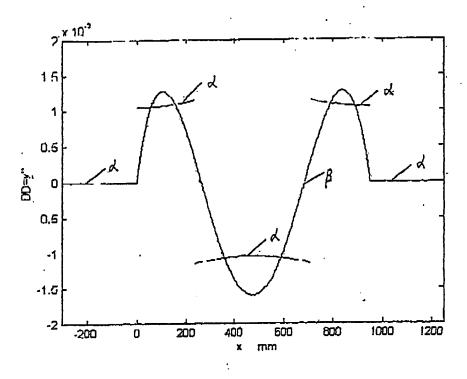


图 15

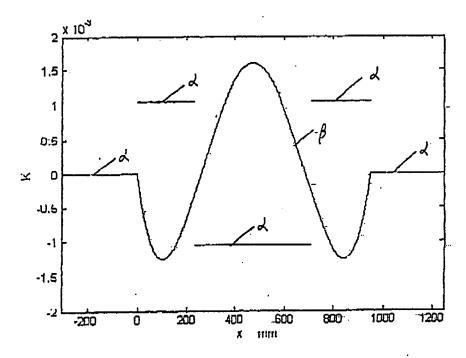
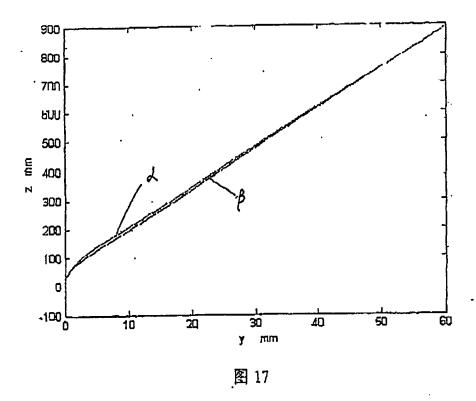
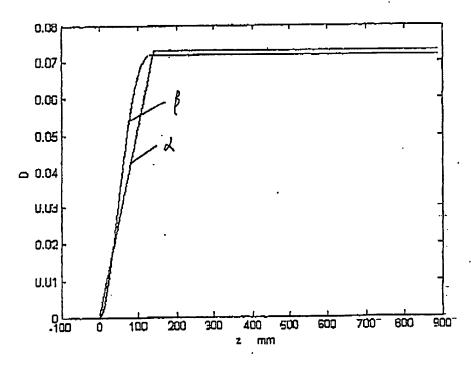


图 16





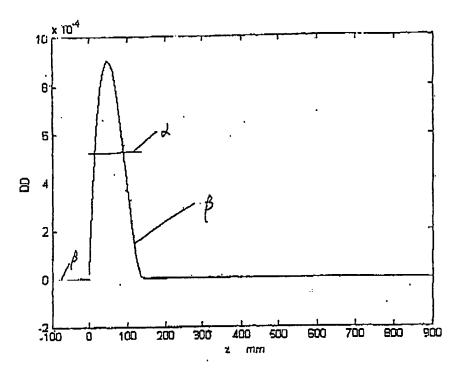
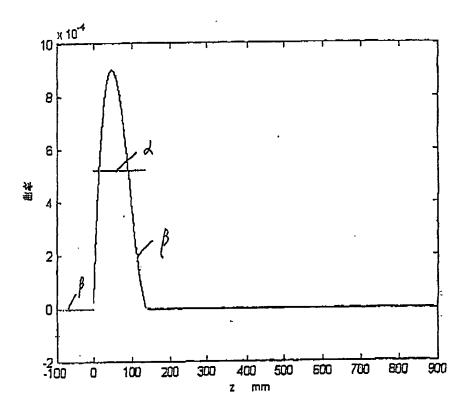


图 19



·图 20

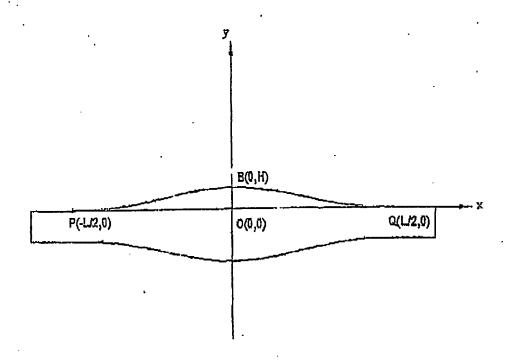
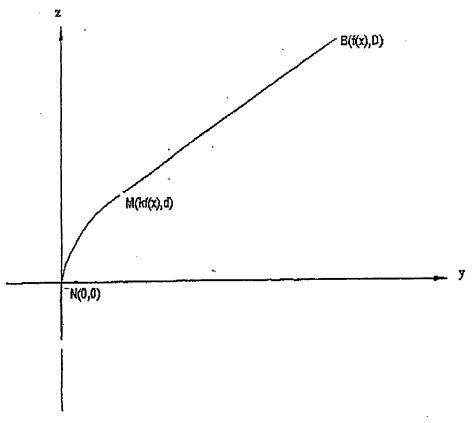
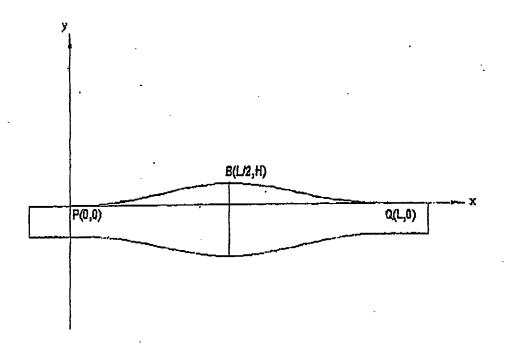


图 21



- 图 22

PCT/CN2004/001063.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/CN2004/001063

A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER					
	IPC ⁷ B22					
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both nation	onal classification and	I PC			
	DS SEARCHED					
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed by	y classification symbo	ols)			
	-	0,11/041,11/043,11				
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the	extent that such document	ments are included in th	e fields searched		
	Chinese Invention, Cl	hinese Utility Model				
Electronic	data base consulted during the international search (name	of data base and, wh	ere practicable, search t	erms used)		
	WPI, PAJ,EPO	DOC,CNPAT				
C. DOCI	IMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appr	opriate, of the relevan	nt passages	Relevant to claim No.		
A	US, B1, 6390177, (Giovanni Arvedi) 21.May.2002(21.05.02),(s	tes the whole document)		1-10		
A	US, A, 5941298, (SMS Schloemann-Siemag Aktlengesellschaft	i) 24.Aug. 1999(24.08.99),(see the whole	1-10		
A	document) US, A, 5927378, (AG Industries, Inc.) 27.Jul.1999(27.07.99),	1-10				
	US, A, 5460220, (Danieli & C.Officine Meccaniche Spa) 24.0	1-10				
A	CN, A, 1121851, (CENT IRON & STEEL INST MIN METALLURGICAL) 08.May.1996(08.05.96),(see the					
A	whole document) CN, A,1223917, (SMS SCHLOEMANN-SIEMAG AG) 28.Jul.1999(28.07.99),(see the whole document)					
A CN, A,1220195, (SMS SCHLOEMANN-SIEMAG AG) 23 Jun.1999(23.06.99),(see the whole document) 1-10						
☐ Furt	her documents are listed in the continuation of Box C.	See patent fa	mily annex.			
* Sp	ccial categories of cited documents:	"T" later documen	at published after the int	ernational filing date		
"A" doc				ple or theory underlying the		
"E" carl	a strength of norther large relevance, the claimed inven					
whi	document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) an inventive step when the document of particular relevance; the claimed inventive step when document is combined with one or more other such					
· ·	cument referring to an oral disclosure, use, exhibition or er means	rring to an oral disclosure, use, exhibition or documents, such combination being obvious to a person skilled in the art				
	nument published prior to the international filing date later than the priority date claimed		nber of the same patent			
	ne actual completion of the international search	1 M _	the international search			
The State I 6 Xituchen 100088	mailing address of the ISA/CN intellectual Property Office, the P.R.China ag Rd., Jimen Bridge, Haidian District, Beijing, China No. 86-10-62019451	Authorized officer Telephone No. +86	YANGKaining	2 0 0 5)		

Form PCT/ISA /210 (second sheet) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2004/001063

moimagor			PC1/CN2004/001003
TTO D4 (400100	21.May 2002	MX211342 B	12.Nov.2002
US, B1, 6390177	21.MBy 2002	WO9907499 A1	18.Feb.1999
		ZA9806901 A	28,Арт.1999
		AU8645998 A	01,Mar.1999
		EP1011896 A1	28.Jun.2000
		CN1266388 A	13.Sep.2000
			07.Jun.2001
		AU734176 B	
		IT1293817 B	10.Mar.1999
		KR2001022531 A	15.Mar.2001
		JP2001513445T	04.Sep.2001
		EP1011896 B1	16Jan.2002
		DE69803196E	21.Feb.2002
		MX2000001227 A1	01 Jun.2001
		ES2170514T T3	01.Aug.2002
		RU2205088 C2	27.May 2003
US, A, 5941298	24.Aug.1999	MX209767 B	19.Aug.2002
		EP0865849 A1	23.Sep.1998
		DE19710791 A1	24.Sep.1998
		ZA9802226 A	25.Nov.1998
		JP10291056 A	04.Nov.1998
		CA2232216 A	17.Sep.1998
		CN1205924 A	27.Jan.1999
		KR98080236 A	25.Nov.1998
	• ,	DE19710791 C2	20.Jan.2000
		BR9806388 A	21.Dec.1999
		MX9802042 A1	01.Jan.1999
	•	EP0865849 B1	14.Nov.2001
		DE59802117G	20.Dec.2001
		ES2167819T	16.May 2002
US,A,5927378	27.Jul.1999	AT412194B B	15.Oct.2004
		WO9841342 A1	24.Sep.1998
		AU6573798 A	12.Oct.1998
		GB2337715 A	01.Dec.1999
		DE19882215T	25.May.2000
		CN1251062 A	19.Apr.2000

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International application No. PCT/CN2004/001063

HIOTHRUOT	On patont raining 44440		PC1/CN2004/001063
		MX9908510 A1	01.Dec.1999
		BR9808394 A	28.Aug.2001
		JP2001516284T	25.Sep.2001
		GB2337715 B	06.Mar.2002
		KR2000076413 A	26.Dec.2001
		AT9809040 A	15.Apr.2004
US,A,5460220	24.Oct.1995	CN1043318C	12.May 1999
		EP0611619 A2	24.Aug.1994
		BR9304330 A	23.Aug.1994
		CA2107245 A	17.Aug.1994
		JP6344084 A	20.Dec.1994
		EP0611619 A3	26.Apr.1995
		TW265287 A	11.Dec.1995
		IT1262073 B	19.Jun.1996
		CN1091063 A	24.Aug.1994
		CA2107245 C	06.Jan.1998
		EP0611619 B1	12.Aug.1998
		DE69320322E	17.Sep.1998
		ES2121044T3	16.Nov.1998
		JP2997684B2	11.Jan.2000
		RU2127652 C1	20.Mar.1999
		MX189358 B	15,Jul.1998
		KR263778 B1	01.Sep.2000
CN,A,1121851	08.May 1996	CN1056106C	06.Sep.2000
CN,A,1223917	28.Jul.1999	ES2205367T3	01.May 2004
		EP0920936 A2	09.Jun.1999
		DE19753537 A1	10.Jun.1999
		CA2255279 A1	03.Jun.1999
		ZA9810910 A	29.Sep.1999
		JP11244996 A	14.Sep.1999
		KR99062772 A	. 26. J ul.1999
		TW380065 A	21.Jan.2000
		US2002000305 A1	03.Jan.2002
		US6390176 B1	21.May 2002
		EP0920936 B1	18.Jun.2003

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2004/001063

		DE59808750G	24.Jul.2003
CN,A,1220195	23 Jun. 1999	ES2183267T3	16.Mar.2003
011,113,1220177		EP0904873 A1	31.Mar.1999
		DE19742795 A1	01.Apr.1999
		JP11156488 A	15.Jun.1999
		ZA9808657 A	28.Jul.1999
		KR99030178 A	26.Apr.1999
		TW380064 A	21.Jan.2000
		US6186220 B1	13.Feb.2001
		EP0904873 B1	03.Jul.2002
		DE59804640G	08.Aug.2002

国际申请号 国际检索报告 PCT/CN2004/001063 A. 主题的分类 IPC7 B22D11/04 按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类 B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) IPC7 B22D11/04,11/00,11/041,11/043,11/05 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 中国发明专利,中国实用新型专利 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称,和使用的检索词(如使用)) WPI, PAJ, EPODOC, CNPAT C. 相关文件 相关的权利要求 引用文件,必要时,指明相关段落 类 型* 1-10 US, B1, 6390177, (Giovanni Arvedi) 21.05 月 2002(21.05.02)(參见全文) A US, A, 5941298, (SMS Schloemaan-Siemag Aktiengeseilschaft) 24.08 月 1999(24.08.99)。(参见全文) 1-10 US, A, 5927378, (AG Industries, Inc.) 27.07 月 1999(27.07.99)(参见全文) 1-10 Α 1-10 US, A, 5460720, (Danieli & C.Officine Meccaniche Spa) 24.10 月 1995(74.10.95),(参见全文) A 1-10 CN, A. 1121851. (冶金工业部钢铁研究总院) 08.05 月 1996(08.05.96),(参见全文) A 1-10 CN A 1223917 (SMS 舒路曼-斯玛公司) 28.07 月 1999(28.07.99)(参见全文) A 1-10 Α CN, A,1220195, (SMS 舒路曼-斯玛公司) 23.06 月 1999(23.06.99)。(參见全文) □ 其余文件在 C 栏的续页中列出。 ☑ 见同族专利附件。 "T" 在申谐日或优先权日之后公布,与申请不相抵触,但为了 * 引用文件的具体奖型; 理解发明之理论或原理的在后文件 "A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 "X" 特别相关的文件,单独考虑该文件,认定要求保护的 "E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 发明不是新颖的或不具有创造性 "L"可能对优先权要求构成怀疑的文件。或为确定另一篇 "Y" 特别相关的文件,当该文件与另一篇或者多篇该类文件 引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引 结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 用的文件 要求保护的发明不具有创造性 "O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 "P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 "&" 词族专利的文件 国际检索报告邮寄日期 国际检索实际完成的日期 19.5月2005(19.05.2005) 15.04月 2005 (15.04.05) 受权官员 中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区剪门桥西土城路 6 号 100088 |传真号: (86-10)62019451 电话号码: (86-10) 6208

	国际检索报告	国际申请· PC	国际申请号 PCT/CN2004/001063	
检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期	
US, B1, 6390177	21.05 月 2002	MX211342 B 20021112		
03, 51, 0390177		W09907499 A1 19990218		
		ZA9806901 A 19990428		
		AU8645998 A 19990301		
		EP1011896 A1 20000628		
		CN1266388 A 20000913		
		AU734176 B 20010607		
		IT1293817 B 19990310		
		KR2001022531 A 20010315		
		JP2001513445T T 20010904		
		EP1011896 B1 20020116		
		DE69803196E E 20020221		
		MX2000001227 A1 20010601		
		ES2170514T T3 20020801		
		RU2205088 C2 20030527		
US, A, 5941298	24, 08 月 1999	MX209767 B 20020819		
00,1407.000		EP0865849 Al 19980923		
		DE19710791 A1 19980924		
		ZA9802226 A 19981125		
		JP10291056 A 19981104		
		CA2232216 A 19980917	•	
		CN1205924 A 19990127		
•		KR98080236 A 19981125		
		DE19710791 C2 20000120		
•		BR9806388 A 19991221		
		MX9802042 A1 19990101		
		EP0865849 B1 20011114		
		DE59802117G G 20011220		
		ES2167819T T3 20020516		
US,A,5927378	27.07月1999	AT412194B B 20041015		
		WQ9841342 A1 19980924		
		AU6573798 A 19981012		
		GB2337715 A 19991201		
		DE19882215T T 20000525		
		CN1251062 A 20000419		
		MX9908510 A1 19991201		
		BR9808394 A 20010828		
		JP2001516284T T 20010925		

	国际检索报告 关于同族专利的信息		国际申请号 PCT/CN	72004/001063
检 崇报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利		公布日期
4,1,24,1		GB2337715 B 20020	0306	
		KR2000076413 A 200	01226	
	•	AT9809040 A 2004	0415	
US, A, 5460220	24.10月1995	CN1043318C C 1999	0512	
		EP0611619 A2 1994	10824	
		BR9304330 A 1994	0823	
		CA2107245 A 1994	0817	
		JP6344084 A 1994	1220	
		EP0611619 A3 199	50426	
		TW265287 A 1995	1211	
	•	IT1262073 B 1996	60619	
		CN1091063 A 1994	10824	
		CA2107245 C 1998	30106	
		EP0611619 B1 199	80812	
		DE69320322E E 199	80917	
		ES2121044T T3 199	981116	
		JP2997684B2 B2 20	000111	
		RU2127652 Cl 199	90320	
		MX189358 B 1998	0715	
		KR263778 B1 200	00901	
CN, A, 1121851	08.05月1996	CN1056106C C 200	00906	
CN, A, 1223917	28.07月1999	ES2205367T T3 20040501 EP0920936 A2 19990609		
		DB19753537 A1 19	990610	
		CA2255279 Al 199	990603	
		ZA9810910 A 199	90929	
		JP11244996 A 199	90914	
		KR99062772 A 19	990726	
		TW380065 A 200	00121	
		US2002000305 A1 2	20020103	
		US6390176 B1 20	020521	
		EP0920936 B1 209	030618	
		DE59808750G G 2	0030724	
CN,A,1220195	23.06 月 1999	ES2183267T T3 20	030316	
		BP0904873 A1 19	990331	
		DE19742795 A1 1	9990401	
		JP11156488 A 19	990615	
		ZA9808657 A 19	990728	

国际申请号 国际检索报告 PCT/CN2004/001063 关于阿族专利的信息 检索报告中引用的 公布日期 同族专利 公布日期 专利文件 KR99030178 A 19990426 TW380064 A 20000121 US6186220 BI 20010213 EP0904873 B1 20020703 DB59804640G G 20020808

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.